

软件技术与数据库

基于软件过程度量的正交缺陷分类技术

李新军, 刘晓明, 黄松

(解放军理工大学指挥自动化学院, 南京 210007)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 软件过程是否有效是评估软件产品质量和提高组织软件能力成熟度的重要依据。给出软件过程有效性量化测量的正交缺陷分类(ODC)技术。介绍ODC的概念、发展过程、总体结构和各种ODC缺陷属性的含义, 阐述使用ODC度量开发和识别过程中的问题, 对ODC的应用和实施进行分析与总结。

关键词 [正交缺陷分类](#); [软件过程度量](#); [缺陷类型](#)

分类号 [TP311](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [李新军](#); [刘晓明](#); [黄松](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (287KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“正交缺陷分类; 软件过程度量; 缺陷类型”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)